

Письма в ЖЭТФ, том 15, вып 1, стр. 48 – 52 5 января 1972 г.

**ВЛИЯНИЕ ГИГАНТСКОГО ЭФФЕКТА ЗЕЕМАНА
НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПРОНИЦАЕМОСТЬ
АНТИФЕРРОМАГНИТНОГО ПРОВОДНИКА**

Э.Л. Нагаев, В.Г. Полников

В этой работе будет показано, что внешнее магнитное поле может аномально сильно влиять на диэлектрическую проницаемость электронов проводимости $\epsilon(k, \omega)$ в антиферромагнитном полуметалле или сильно легированном полупроводнике. Считается, что магнитные свойства кристалла, в основном, обусловлены локализованными моментами магнитных атомов, а не электронами проводимости ($s-d$ -модель). Из-за обменного взаимодействия с локализованными моментами состояние электронов проводимости сильно зависит от характера и степени магнитного упорядочения кристалла, которые можно менять внешним магнитным полем.

У многих магнитных проводников ширина зоны проводимости W намного превышает произведение $s \cdot d$ -обменного интеграла A на спин магнитного атома S . Согласно [1] в главном приближении по AS/W появление у кристалла среднего момента \bar{S} вызывает сдвиг уровня электрона проводимости с проекцией спина σ на величину $AS\sigma$. Средний момент \bar{S} антиферромагнетика в поле определяется из условия минимума полной энергии системы. Она при достаточно малых концентрациях электронов n складывается из энергии обмена локализованных моментов $\sim kT_N \cos 2\theta$ и энергии этих моментов в поле $\sim \mu H \cos \theta$, где T_N – температура Нееля, μ – магнетон Бора, 2θ – угол между моментами подрешеток антиферромагнетика (поле перпендикулярно вектору антиферромагнетизма, так что $\bar{S} = S \cos \theta$).

Из сказанного следует, что $\bar{S} \sim \mu HS/kT_N$, так что расщепление электронных уровней по спину оказывается здесь $\sim (AS/kT_N)\mu H$, что на несколько порядков превышает обычное зеемановское расщепление μH . Действительно, согласно [2] для всех без исключения магнитных материалов энергия AS порядка атомной, т.е., как минимум, составляет несколько десятых электронвольта, а во многих случаях и несколько электронвольт. В то же время kT_N – величина второго порядка малости по перекрытию d -функций соседних магнитных ионов, и потому ее типичное значение $\sim 10^{-4} - 10^{-2}$ эВ [2].

При малых n , если фермиевская энергия электронов проводимости $E_F \lesssim AS$ описанный выше гигантский эффект Зеемана (ГЭЗ) может привести к полной поляризации электронов по спину даже в умеренных полях

$$H \ll H_N = \frac{kT_N}{\mu} \ll \frac{E_F}{\mu}$$

В случае обычных антиферромагнетиков поле схлопывания подрешеток $H_N \lesssim 10^5$ эВ, но в случае метамагнетиков оно может быть всего лишь $\sim 10^3$ эВ [1]. Так как при таких полях число электронов с $\sigma = \frac{1}{2}$ вдвое превышает число электронов с тем же σ при $H = 0$, то существенно возрастает и их кинетическая энергия на поверхности Ферми $E_F(H)$, что сильно оказывается на $\epsilon(k, \omega)$. Особенno интересна ситуация в случае энергетических зон с сильной непарabolicностью или с несколькими близкими друг к другу экстремумами. Магнитным полем в этом случае можно существенно уменьшить плазменную частоту ω_p и, соответственно, изменить знак $\epsilon(k, \omega)$ в определенном интервале частот $\omega = \omega_p$, сделав проводник прозрачным для электромагнитных волн в этом интервале. Магнитное поле существенно влияет также на радиус экранирования в антиферромагнетике.

Считается, что частота столкновений электрона с дефектами намного превышает Ларморову частоту, но мала по сравнению с E_F/\hbar . Это дает возможность не учитывать вызванной полем анизотропии $\epsilon(k, \omega)$ и квантования электронных орбит.

Исходное выражение для $\epsilon(k, \omega)$ имеет стандартный вид:

$$\epsilon(k, \omega) = 1 - \frac{4\pi e^2}{\epsilon_0 k^2} \sum_{p, \sigma} \frac{n_{p+k, \sigma} - n_{p, \sigma}}{\omega_{p+k, \sigma} - \omega - i\delta}. \quad (1)$$

Здесь $\omega_{p+k, \sigma} = E_{p+k} - E_p$ и E_p – энергия электронов, которая, в предположении $p_F/m \gg \omega$, с учетом непарabolичности дается выражением:

$$E_p = \frac{p^2}{2m} (1 + \beta p^2), \quad (2)$$

где m – эффективная масса электрона, $n_{p\sigma}$ – фермиевская функция распределения электронов с энергиями $E_{p\sigma} = E_p - AS_\sigma$ при $T=0$, p – фермиевский импульс при $H=0$, ϵ_0 – диэлектрическая проницаемость кристалла без учета электронов проводимости, a – постоянная решетки. При написании (2) отброшены члены $\sim (AS)^2/W$.

Оставляя лишь линейные по βp_F^2 члены, из (1) и (2) получаем:

$$\epsilon(k, \omega) = 1 - \frac{\omega_p \left[1 + \frac{3}{5} \beta \Pi_F^2 \right]}{\omega^2} \left[1 + \frac{k^2 \beta \left[1 + \frac{3}{10} \Pi_F^2 / m^2 \omega^2 \beta \right]}{1 + \frac{3}{5} \beta \Pi_F^2} \right],$$

$$\text{где } \omega_p = \left(\frac{4\pi e^2 n}{\epsilon_0 m} \right)^{1/2} \text{ – ленгмюровская частота; } \Pi_F^2 = \frac{p_{F+}^3 + p_{F-}^3}{p_F^3} \quad (3)$$

и p_{F+} и p_{F-} – фермиевские импульсы для электронов с $\sigma = 1/2$ и $\sigma = -1/2$.

Зависимость p_F от магнитного поля, с учетом (2) дается выражением:

$$p_{F\pm} = \left(\frac{\sqrt{1 + 8m\beta(E'_F \pm AS/2)}}{2\beta} - 1 \right)^{1/2} \quad (4)$$

Здесь E'_F – уровень Ферми в поле H , отсчитанный от дна зоны при $H=0$. Зависимость E'_F от H определяется из условия сохранения числа электронов:

$$p_{F+}^3 + p_{F-}^3 = 2p_F^3. \quad (5)$$

Таким образом, согласно (3) эффективная плазмонная частота при $k = 0$ с учетом ГЭЗ зависит от внешнего поля H по закону:

$$\tilde{\omega}_p(H) = \omega_p \left[1 + \frac{3}{10} \beta \Pi_F^2 \right]. \quad (6)$$

Согласно (5) в критическом поле H_c , при котором все электроны оказываются полностью поляризованными по спину, $p_F = 2^{1/3} p_F$. С учетом этого из (6) следует, что максимальный сдвиг плазмонной частоты в поле при $\beta p_F^2 < 1$ составляет $0,6(2^{2/3} - 1)\beta p_F^2$. Из общих свойств электронного спектра вытекает, что $\beta < 0$. Таким образом, плазмонная частота с ростом поля убывает. Если выбрать для оценки значение $\beta p_F^2 = 0,3$ при $n = 10^{20} \text{ см}^{-3}$, то этот сдвиг $\approx 10\%$. Такая оценка возможной амплитуды эффекта вряд ли завышена, так как известны полупроводники со степенью непарараболичности на несколько порядков больше (например, InSb /3/).

Если наряду с главным минимумом зоны имеется другой минимум, близкий к главному по энергии, то магнитным полем можно вызвать переход электронов из главного минимума во вспомогательный, что тоже отразится на величине $\tilde{\omega}_p$. Уменьшение $\tilde{\omega}_p$ в магнитном поле согласно формуле (3) вызывает рост $\epsilon(0, \omega)$. В частности, в определенном интервале частот ω магнитное поле может изменить знак $\epsilon(0, \omega)$ с отрицательного на положительный. Тем самым, если при $H = 0$ проводник был непрозрачен для поля с частотой $\approx \tilde{\omega}_p(0)$, то в поле он становится прозрачным. Иными словами, магнитным полем можно управлять прохождением электромагнитных волн через проводник.

Магнитное поле меняет и закон дисперсии для плазмонов. В случае сильной непарараболичности, когда $\beta p_F^2 > (E_F/\omega_p)^2$, из (3) получается, что ГЭЗ приводит к относительно сильному сдвигу ленгмюровской частоты $\tilde{\omega}_p$ и к слабому уменьшению эффективной массы плазона. В случае слабой непарараболичности, когда $(E_F/\omega_p)^2 > \beta p_F^2$, сдвиг ленгмюровской частоты вследствие ГЭЗ, отсутствует, но эффективная масса плазона в поле H_c уменьшается в $2^{2/3}$ раза по сравнению с массой при $H = 0$.

Как следует из формулы (3), даже при $\beta = 0$ радиус экранирования оказывается существенно зависящим от магнитного поля. При H_c он превышает радиус экранирования при $H = 0$ в $2^{1/3}$ раза. Это может привести к ряду интересных физических эффектов. В частности, увеличение радиуса экранирования в сильно легированном полупроводнике может привести к переходу его из проводящего в изолирующее состояние. Для этого требуется, чтобы концентрация носителей в нем лишь немножко превышала то критическое значение, при котором в отсутствие поля происходит коллекторизация дефектов с образованием примесной зоны. Включение поля, приводя к увеличе-

нию радиуса потенциала дефекта, может сделать стабильным состояние, когда каждый электрон сидит на своем атоме, и примесная зона отсутствует. Разумеется, из-за хаотичности распределения примеси вряд ли можно ожидать, что переход в изолирующее состояние под действием поля будет резким.

Поступила в редакцию
17 сентября 1971 г.
После переработки
9 ноября 1971 г.

Литература

- [1] С.В. Вонсовский. Магнетизм. М., Изд. Наука, 1971
 - [2] Д. Маттис. Теория магнетизма. М., Изд. Мир, 1967.
 - [3] Б.М. Аскеров. Кинетические эффекты в полупроводниках. Л., Изд. Наука, 1971.
-